前期P4実験 GAGGの荷電粒子に対する応答

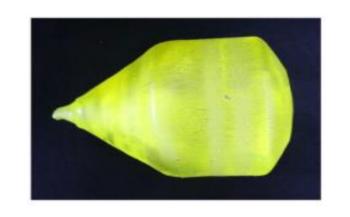
片山一樹 高井弦希 土井隆暢 中森悠太 西原拓哉 原田健志 古田悠稀

GAGG(Gd₃Al₂Ga₃O₁₂(Ce))とは

- ・東北大学金属材料研究所と 古河機械金属グループが共同開発
- 無機シンチレータ
- 酸化物であるために潮解性をもたないので取り扱いが容易
- -γ線の検出器として広く用いられ始めている



	密度 (g/cm³)	エネルギー分解能 (FWHM)@662keV	発光時間 (ns)	発光量 (光子/MeV)
GAGG(Ce)	6.63	5~6%	88	47,000
CsI(TI)	4.51	6%	1000	56,000



GAGG(Gd₃Al₂Ga₃O₁₂(Ce))とは

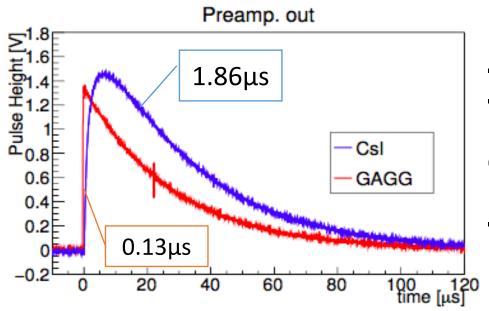
- ・東北大学金属材料研究所と 古河機械金属グループが共同開発
- 無機シンチレータ
- 酸化物であるために潮解性をもたないので取り扱いが容易
- -γ線の検出器として広く用いられ始めている



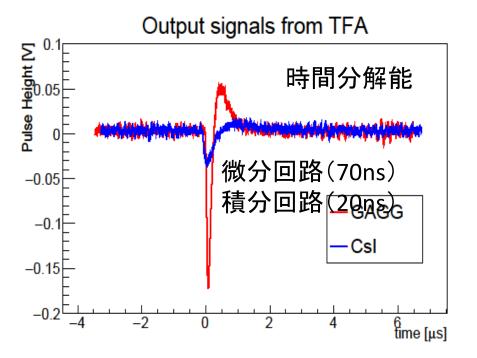
	密度 (g/cm³)	エネルギー分解能 (FWHM)@662keV	発光時間 (ns)	発光量 (光子/MeV)
GAGG(Ce)	6.63	5~6%	88	47,000
CsI(TI)	4.51	6%	1000	56,000

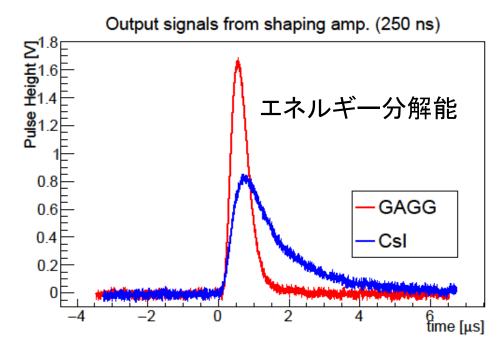


137Csからのγ線(661keV)に対する出力波形(Koshikawa et al.)

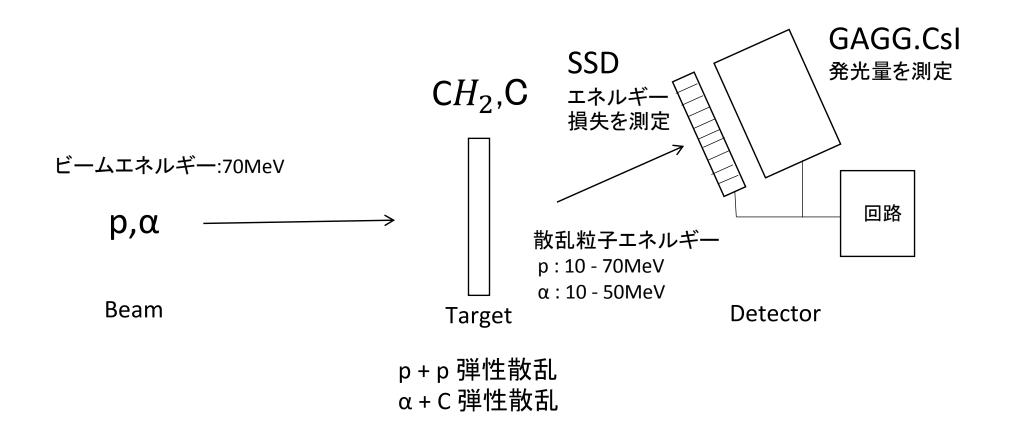


- Preampの出力では波高は同じくらい
- ・時間,エネルギー分解能の性能を調べる 信号に対してもGAGGは高い波高が得られる (γ線に対しての応答はたくさん調べられている)
- 数少ない荷電粒子に対する応答を調べた実験→ Koshikawa et al.

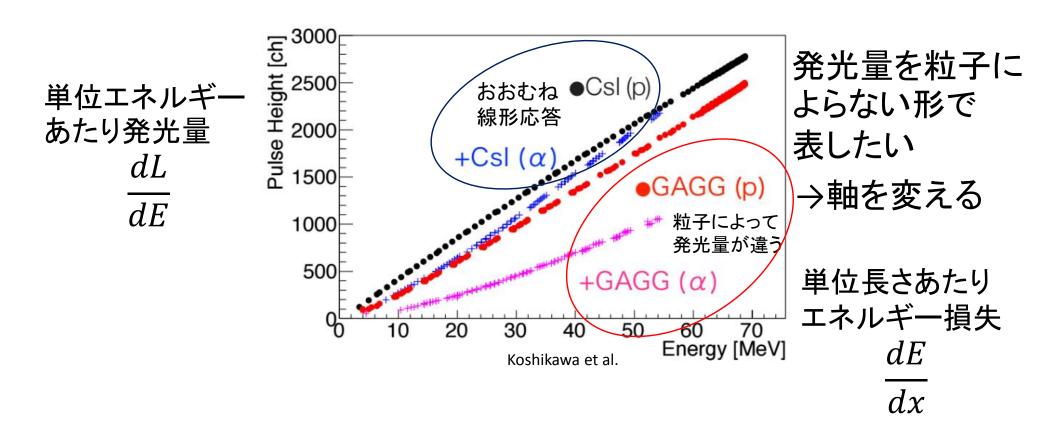




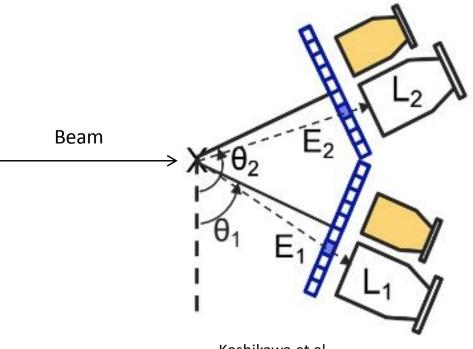
Koshikawa実験概略



荷電粒子のエネルギーに対する GAGG,CsIの発光量の関係



荷電粒子の種類によらない量



Koshikawa et al.

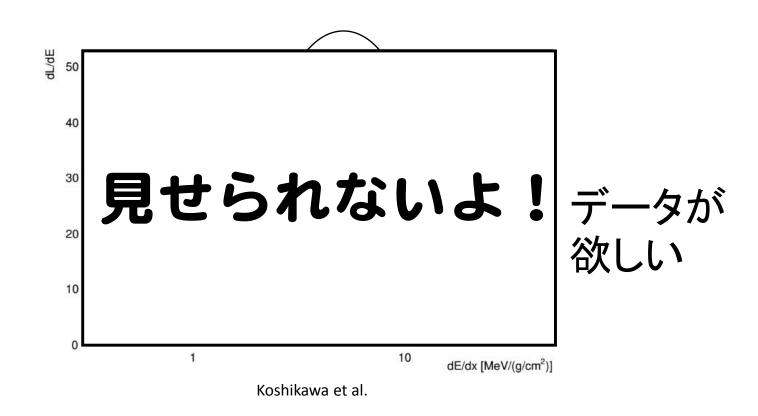
L₁,L₂:発光量 E₁,E₂:エネルギー

単位エネルギーあたり発光量
$$\frac{dL}{dE} = \frac{L_1 - L_2}{E_1 - E_2}$$

単位長さ辺りエネルギー損失 dE \overline{dx}

はSRIMで計算

単位長さに落とすエネルギーと 単位エネルギーあたり発光量の関係



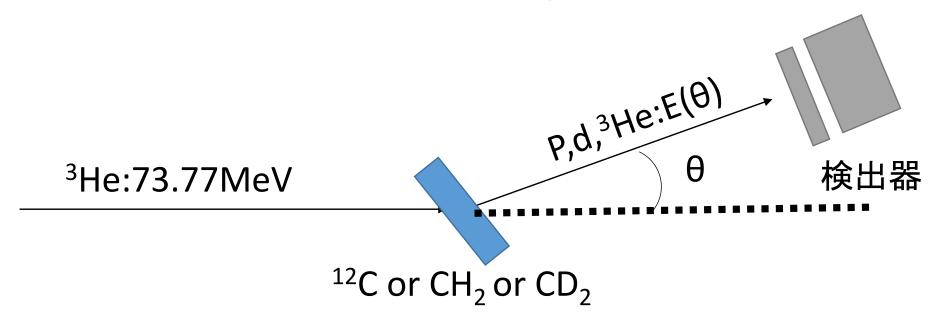
Experiment & Set up

- 検出器テストに使用した粒子ビーム
- 利用した弾性散乱反応
- ・ 計数率の概算
- ・ 実験系、実験装置の概略図
- 実験回路

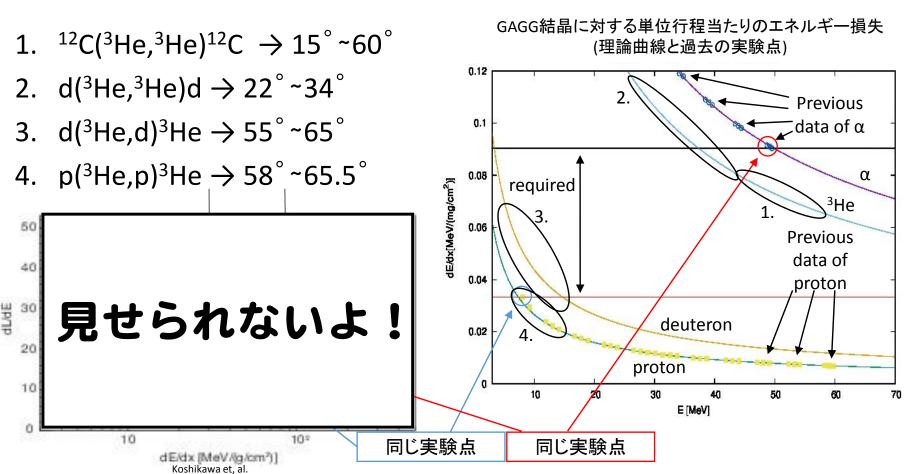
使用した粒子ビーム

- 使用した結晶:GAGG,CsI
- ビーム: ³He 73.77MeV
- 使用した標的:12C,CH,(ポリエチレン),CD,(重水素化ポリエチレン)

角度θに弾性散乱された、対応するエネルギーE(θ)を持った粒子(proton,deuteron,3He)を検出器に入射した。

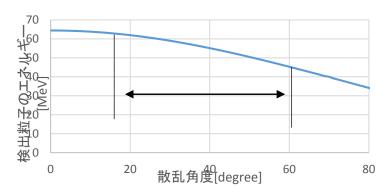


弾性散乱反応より得られるであろう実験点

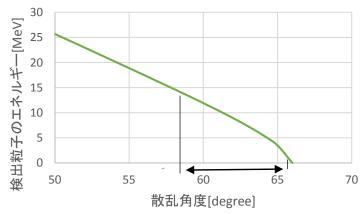


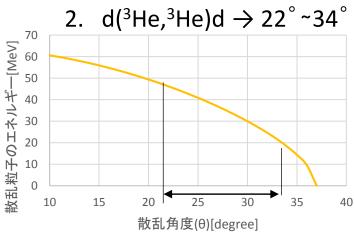
利用した弾性散乱反応

1. $^{12}\text{C}(^{3}\text{He}, ^{3}\text{He})^{12}\text{C} \rightarrow 15^{\circ} \sim 60^{\circ}$

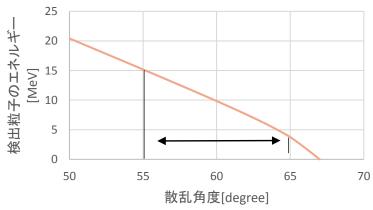


3. $d(^{3}He,d)^{3}He \rightarrow 58^{\circ}65.5^{\circ}$





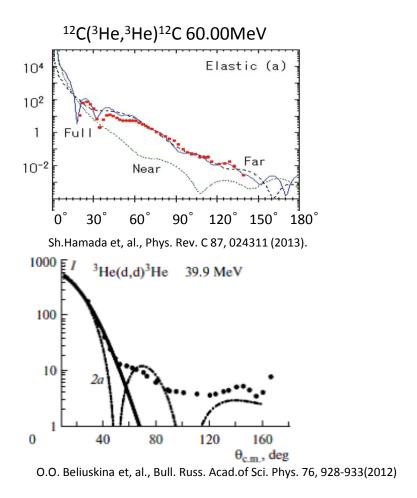
4. $p(^{3}He,p)^{3}He \rightarrow 55^{\circ} \sim 65^{\circ}$

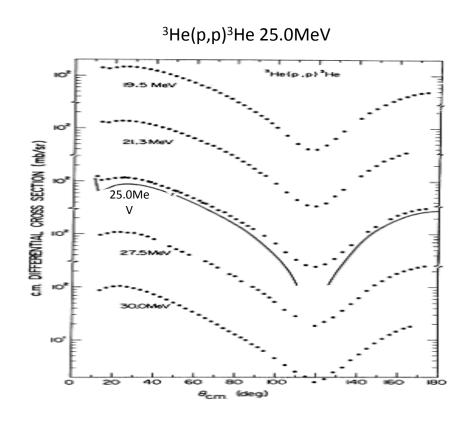


計数率の概算

標的	散乱粒子	θ _{lab} [deg]	散乱粒子 エネルギー [MeV]	散乱粒子 dE/dx(GAG G)[MeV/(m g/cm^2]	³ Hebeam強 度[enA]	計数率 [cps]
12C	3He	15°	62.99	0.061	20	21
12C	3He	60°	45.27	0.078	20	2.1
CD2	3He	34°	18.26	0.152	5	4.5
CD2	3He	22°	46.24	0.077	5	2.2
CD2	d	58°	14.75	0.033	5	5.8
CD2	d	65.5°	2.13	0.114	5	2.6
CH2	р	55°	15.18	0.019	1	5.5
CH2	р	65°	3.75	0.053	1	7.5

計数率計算に用いた過去の断面積の実験データ





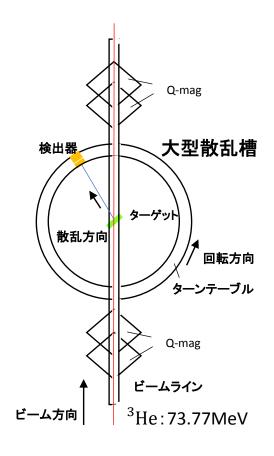
3]B. T. Murdoch et, al., Phys. Rev. C 29, 2001-2008 (1984).

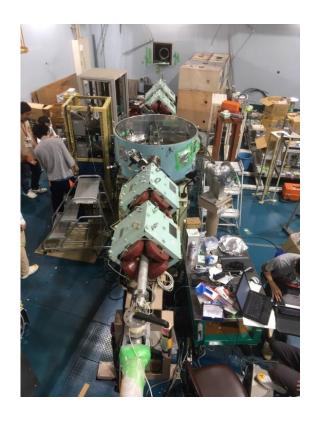
セットアップ

大阪大学核物理研究センターで実験を行った。

4つのQ-magの罫書き線を 目印にビームラインを決定

ビームの通り道とターン テーブルの回転中心が 一致することが重要!





ターンテーブル回転中心の導出

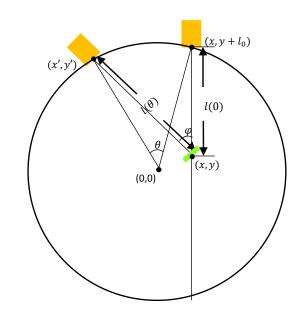
•ターンテーブルの回転中心とターゲットのズレを確認するために θ を変えながら $l(\theta)$ を測る。

$$l(\theta) = \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2}$$
$$\binom{x'}{y'} = \binom{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \binom{x}{y+l(0)}$$

測定した $l(\theta)$ を上式を用いてfitting

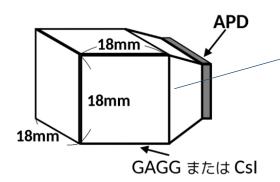
得られた(x,y)を、ターンテーブルの回転中心からのターゲットのずれとした。

 $l(\theta)$: 検出器からターゲットまでの距離 θ : ターンテーブルの回転角度



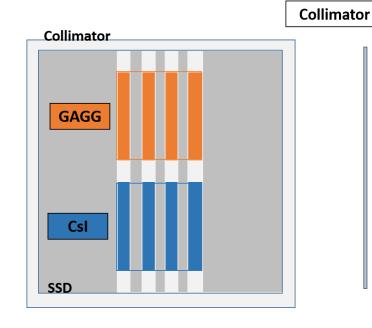
(0,0): **ターンテーブルの回転中心** φ: **真の**散乱角

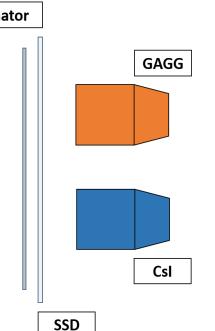
検出器

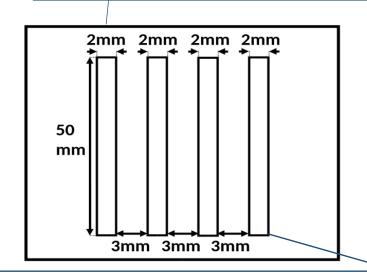


シンチレーション光の収集効率を上げるために反射フィルム(ESR)で包装

スリット幅を絞ると角度が絞られる ⇒エネルギー分解能が良くなる

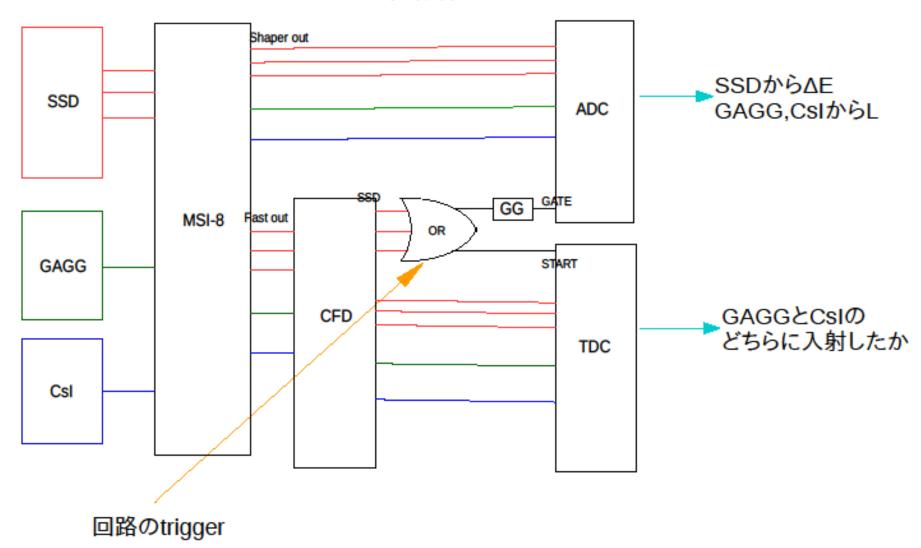






ここはSSDの信号が取れなかった

回路



Energy較正

- Pluserを用いてADCで読み取れるchと信号の波高を関係づけた
- Si半導体検出器については3種混合α線源

²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	¹⁴⁸ Gd
5.486[MeV]	5.805[MeV]	3.182[MeV]

• GAGG、CsIについてはトリタン棒を用いた

トリタン棒(トリウム入りタングステン電極棒)に 含まれている²⁰⁸Pb(トリウム系列)の脱励起を利用

全吸収	Single escape	Double escape
2.614[MeV]	2.103[MeV]	1.592[MeV]





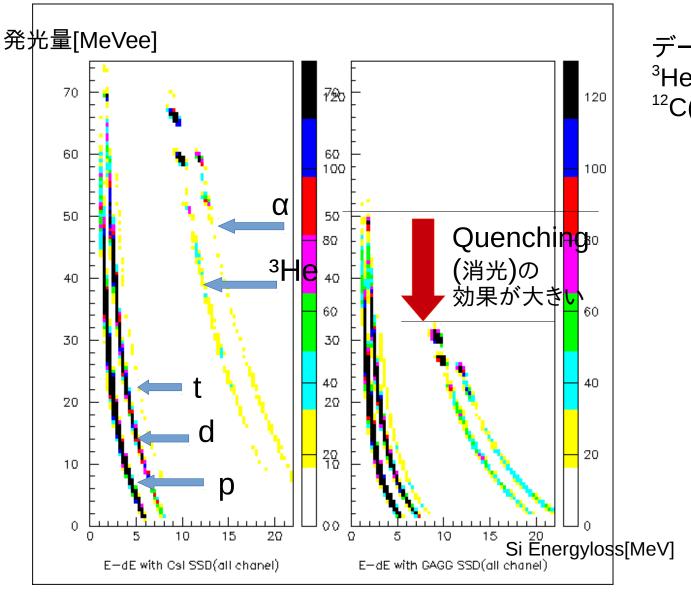
対消滅の際に 発生したγ線が エネルギーを持ち出す

0.511[MeV] 0.511[MeV]

発光量を[ch]から[MeVee]に較正

MeVee(MeV erectoron equivalent)

E-dE相関による粒子判別



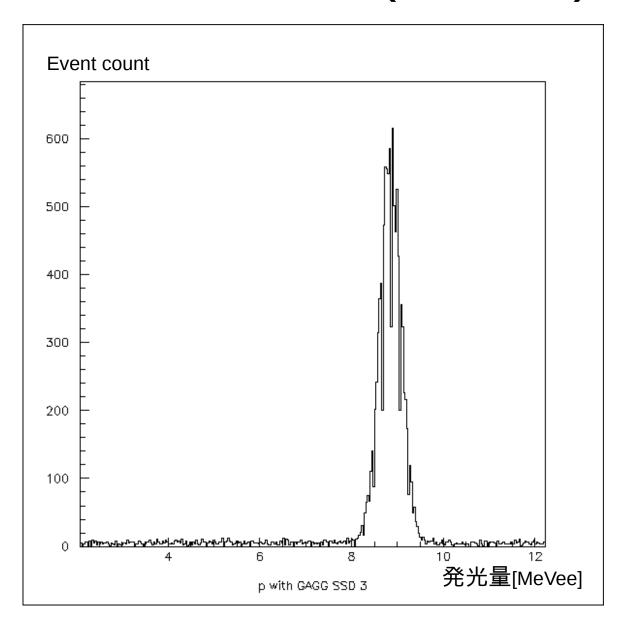
データは45°に散乱された ³He ¹²C(³He, ³He)



質量数、電荷が 違えば 違うラインに乗る

ライン付近の粒子だ け選び出して 発光量[MeVee]の 1次元Histに

発光量(MeVee)の決定

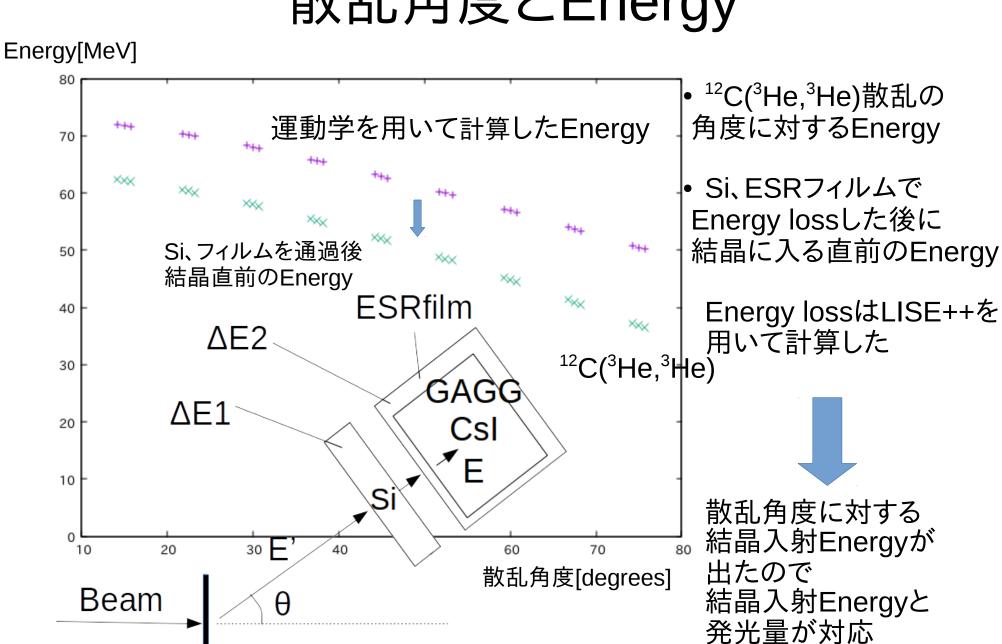


- 58°に飛んできたproton p(³He,p)
- ピークをGaussianで Fittingして発光量(MeVee) を決定
- MeVeeの読み取り誤差は ±0.02[MeVee]程度とした



散乱角度、粒子に対する 発光量の決定

散乱角度とEnergy



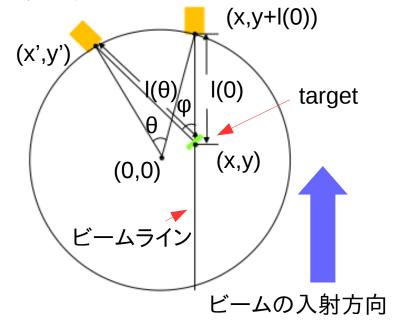
散乱角度のずれについて

今回散乱槽を回転させることで検出器の角度を変えて実験したが、散乱槽の回転中心がずれていた場合想定していた角度とずれが生じる

そこで真の回転中心を求めた

$$l(\theta) = \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2}$$
$$\binom{x'}{y'} = \binom{\cos\theta - \sin\theta}{\sin\theta - \cos\theta} \binom{x}{y+l(0)}$$

I(θ)を0°~90°で10°ごとに計測しfitting



 $I(\theta)$: 検出器からターゲットまでの距離 φ : 真の散乱角

(0,0):ターンテーブルの回転中心 θ:ターンテーブルの回転角度

fittingの結果

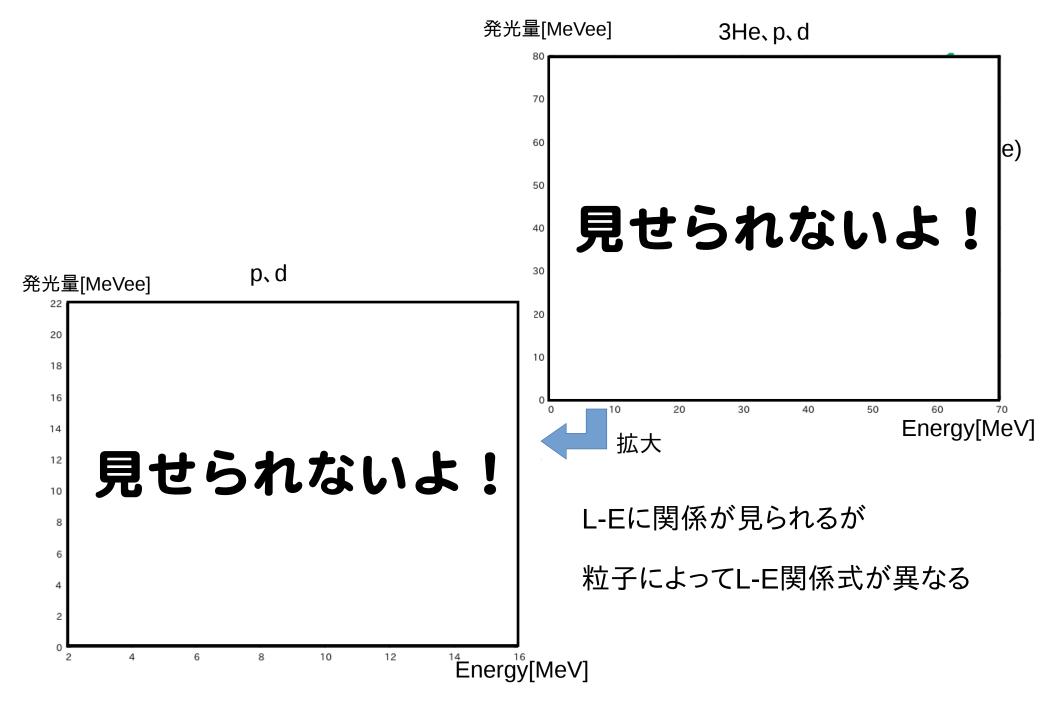
X	У
0.753mm	1.109mm

のずれが確認できた。

このずれによって、最大で0.08°ほどの角度のずれが起きることが分かった

しかし、回転中心を求めるために計測した点は少なく、 また距離を計測したポインタも分解能が適当でなかったことからも このずれを信用して散乱角度を計算しなおすのではなく誤差に含める程度に収めた

Energyと発光量(MeVee)



Energy当たりの発光量とEnergy

dL/dE[MeVee/MeV]

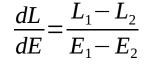
1.4

1.3

0.5

10

縦軸はEnergy当たりの発光量[MeVee/MeV]

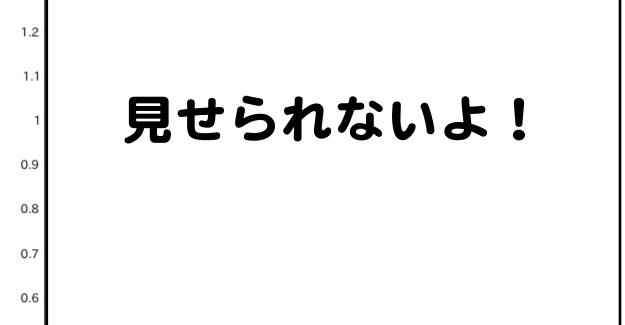


横軸は散乱粒子のEnergy[MeV]で dL/dEと対応させるために平均をとった

$$E = \frac{E_1 + E_2}{2}$$

- 誤差棒は発光量の読 み取り誤差
- 誤差帯は散乱角度の ずれによるEnergyのず れを考慮してつけた

誤差帯の大きさは角度 によるEnergyのずれが 大きい散乱ほど大きい



30

40

dL/dEとEの関係は粒子によって違う

20



60

Energy[MeV]

50

dL/dEとdE/dxの関係は?

Energy当たりの発光量と 長さ当たりのEnergy損失



- 横軸の単位長さ当たりの Energy損失は SRIMを用いて計算した
- 帯のついていない点が Koshikawa実験
- Koshikawa実験の間をうまく埋 めることができた

et al.(α)



多少ガタつきはあるが、 Csl、GAGGそれぞれ粒子に 依らない1本の線に乗せるこ とができた



dL/dEとdE/dxの間の関係式を 求めていく

 $dE^{100}/dx[MeV/(g/cm2)]$

(log scale)

Fitting(Birks)

dL/dE[MeVee/MeV]

dL/dEとdE/dxの関係式にはいくつか経験式があり、今回は2つの式を用いる

1つ目はKoba et al.がCsIの発光量を調べたときに用いた、Birksの式に修正を加えたもの

$$\frac{dL}{dE} = \frac{a_0}{1 + a_1(dE/dx) + a_{-1}(dE/dx)^{-1}}$$
 を拡張した

$$\frac{dL}{dE} = \frac{a_0}{1 + a_1 (dE/dx) + a_2 (dE/dx)^2 + a_{-1} (dE/dx)^{-1} + a_{-2} (dE/dx)^{-2}}$$

を用いてfitting

見せられないよ!

fitting(Birks)

dE/dx[MeV/(g/cm2)]

Crystal	Csl	GAGG	
a-1			
a-2			
a0	見せられないよ!		
a1			
a2			

粒子に依らないdL/dEとdE/dxの 関係式が求められた

Fitting(Romero)

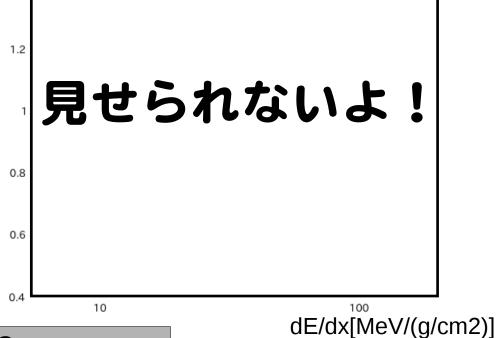
dL/dE[MeVee/MeV]

fitting

2つ目は Romero et al.がNalの発光量を 調べたときに用いた経験式

$$\frac{dL}{dE} = \sum_{t=0}^{5} a_t \left(\ln \frac{dE}{dx} \right)^t$$

を用いてfitting(t=4まで)



Crystal Csl GAGG
a0
a1
a2
a3
a4

こちらも 粒子に依らない dL/dEとdE/dxの 関係式が得られた

発光量とEnergy

ここまででdL/dEをdE/dxの関数にすることができたが、この式の妥当性を確認したい

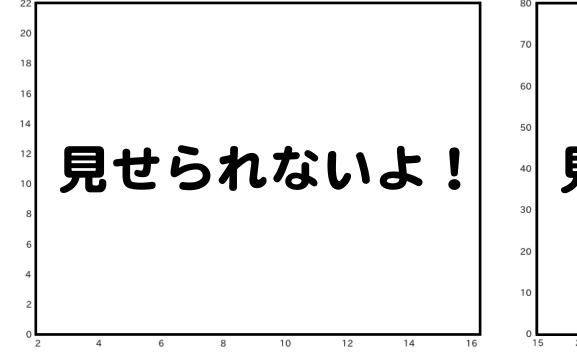


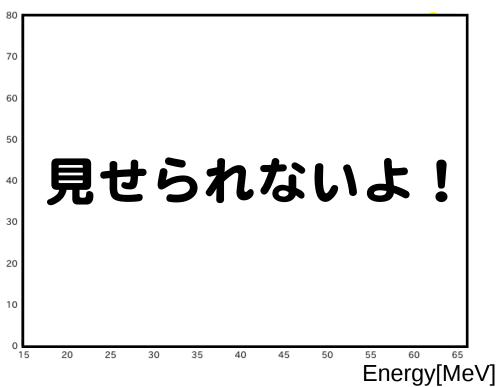
得られた式を積分してLとEの関係式にする(dE/dxはBethe-Bloch式より粒子に依るEの関数で表せる)



出た式を解析の初めに得られていた発光量とEnergyの関係と比較してみる

発光量[MeVee]





どちらの式も概ねL-Eの関係を再現できていた

まとめ

• GAGGにおける荷電粒子に対する応答を調べ dL/dEとdE/dxの経験式を求めることができた。

• 発光量はCsIに比べて小さいものの 応答速度が早く、時間分解能が必要な実験で

追加実験:¹⁴N(³He,t)¹⁴Oの断面 積の測定

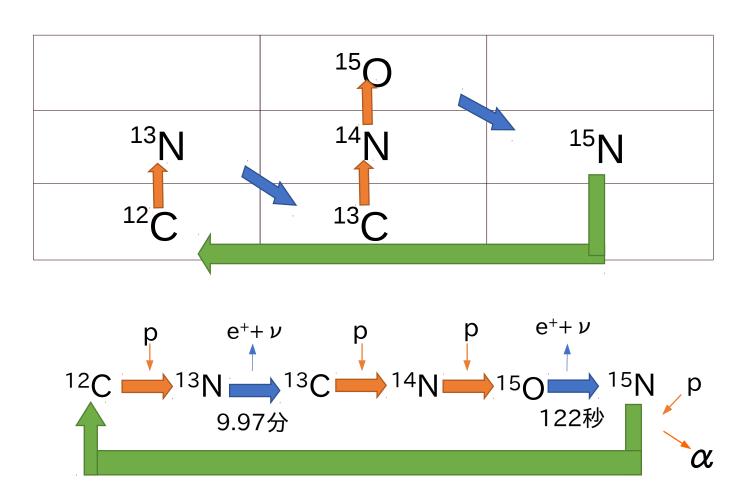
- •動機
 - ・本実験と同じ条件でできる
 - ¹⁴Oの第1励起状態(5.17MeV, 1⁻)を作りたい (hot-CNO サイクルにおいて重要)
 - ・次に行う実験の実現可能性を知りたい



¹⁴N(³He,t)¹⁴Oの断面積を求める

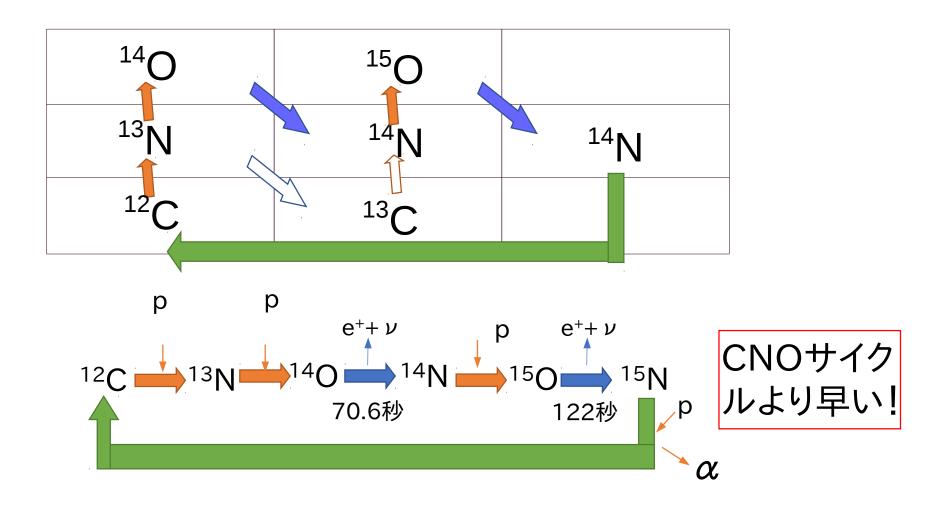
CNOサイクル

C,N,Oを経由して4つのpを1つαに変換するサイクル

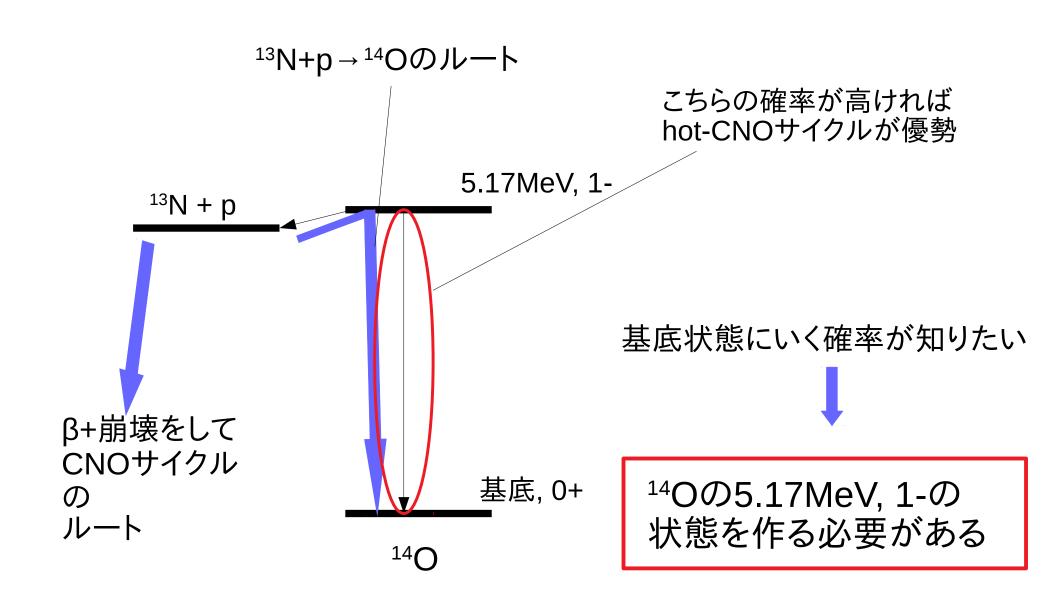


hot-CNOサイクル

C,N,Oを経由して4つのpを1つ α に変換するサイクル



hot-CNOサイクルで知りたいこと



実験状況

ビーム: 本実験と同じ73.77MeVの3

He

ターゲット: メラミン

結晶: CsI(TI)

角度:15°,37.5°,40°,45°の4点。

角度



$$H_2$$
 N N N N N N N N N

メラミン(melamin) https://ja.wikipedia.org/wiki/ %E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%9F %E3%83%B3,メラミン-wikipedia, 2017/10/12

解析

本実験でCsIの発光量とエネルギーとの関係式がわかっている



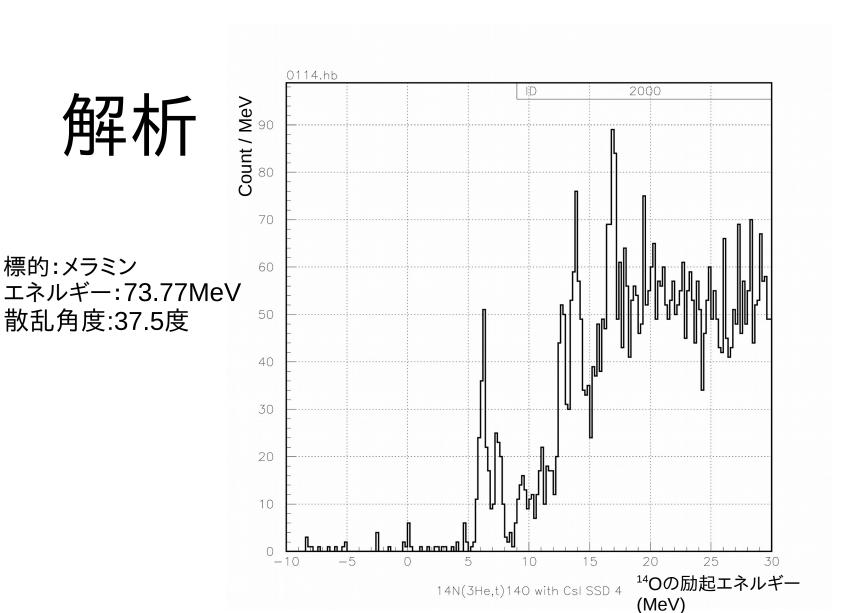
tのエネルギーがわかる



14O*(残留核)の励起エネルギーがわかる



知りたいチャネルの散乱断面積がわかる



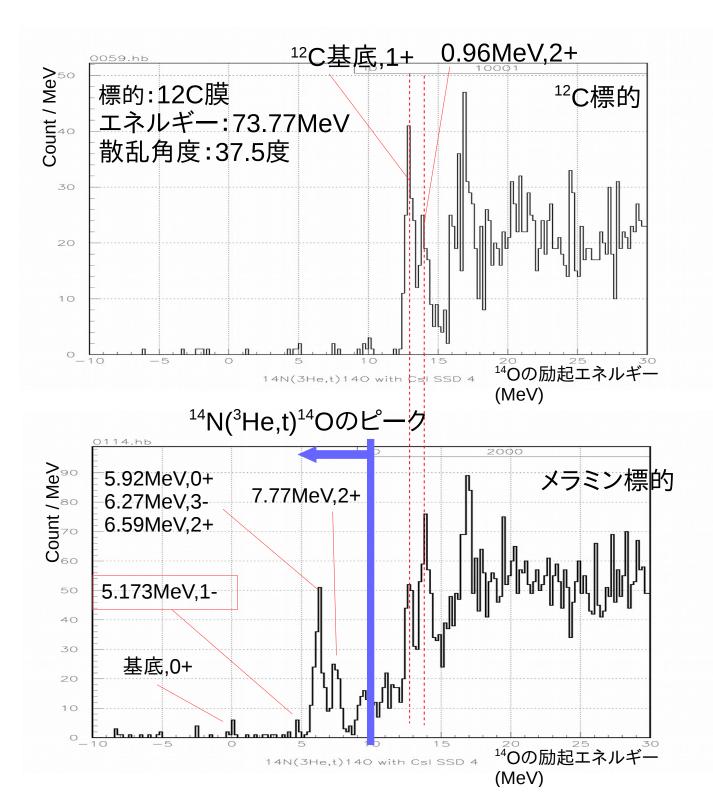
このヒストグラムの中には14N(3He,t)14O以外のピークも含まれる ⇒ピークの識別

比較

同じ角度の¹²C膜の データと比較

ピークと対応する 準位を特定

2つの標的の断面 積(基底状態)の比 較よりメラニン膜は 2.0mg/cm²と推定



14N(3He,t)14Oの断面積

